明細書

磁性合金粒子の集合体

技術分野

本発明は、磁気記録に特に適した磁性合金粒子の集合体に関する。

従来技術

高密度磁気記録媒体では、記録密度の上昇のために記録単位のサイズ低下が必要であるが、従来のスパッタ薄膜を用いた媒体では、熱ゆらぎや結晶粒子サイズの微細化やバラツキ等の問題から高記録密度化の限界に近づいている。このようなことから、最近、高密度磁気記録媒体として、熱ゆらぎの問題がなく、高い異方性を有し且つ大きな保磁力を示すFePt系の磁性金属ナノ粒子が注目されている。

このような磁性金属ナノ粒子に関して、特許文献 1 および非特許文献 1 には、 鉄ペンタカルボニルの熱分解反応と、白金(Π)アセチルアセトナートの多価ア ルコールによる還元作用を同時に行わせることにより、単分散状態のF e P t 合 金粒子を生成する方法が記載されている。

これらの方法で得られるFePt粒子の結晶構造は不規則相のfcc(面心立方晶)構造であるため、ナノオーダーの粒子では常温において超常磁性を示す。 したがって強磁性粒子として使用する場合は、この不規則相を熱処理によりLio 規則相(fct(面心正方晶)構造)に結晶構造転移させる必要がある。

この熱処理は、不規則相から規則相への結晶構造転移温度(Tt)以上で処理する必要があり、一般に500℃以上の高温で行う。この場合、熱による粒子同士の合体による巨大化が起って粒度分布の分布幅が広がると、粒子は単磁区と多磁区構造に混在するようになって高密度磁気記録媒体には適さなくなる。したがって、粒子合成直後の粒径を保存したまま、強磁性を有するFePt粒子を得るためには、粒子同士の合体を防止する保護剤で粒子を被覆することや、何らかの方法によりTtを低下させ、熱処理温度がより低温で実施できるようにすること

が有効である。

非特許文献 2 には、ポリオール法によるFePt粒子合成の際に、ポリオールとしてテトラエチレングリコール(TEG)を使用し、白金及び鉄アセチルアセトネートを 3 0 0 ℃で還元すると、合成されたままで、fct構造を有するFePtナノ粒子が得られたと記載されている。

【特許文献1】特許第3258295号公報(特開2000-54012号公報)

【非特許文献 1 】 SCIENCE VOL.287, 17 MARCH, 2000, p.1989-1992

【非特許文献 2】 Japanese Journal of Applied Physics, Vol.42, No.4A, 1 April, 2003, P.L350-352

発明が解決しようとする課題

特許文献 1 および非特許文献 1 の方法(これらの文献に記載の方法を以下に I B M 法と略称することがある)で得られる F e P t 粒子は、反応直後のものは磁性を持たない f c c (面心立方晶)構造であり、そのままでは磁気記録媒体用途の磁性粒子として利用することはできない。このため、 f c t 結晶構造転移温度 (T t)以上に加熱処理して、強磁性を発現する f c t (面心正方晶)構造に転移させる必要がある。そのさい、 I B M 法で得られる F e P t 粒子の結晶構造転移温度は 4 5 0 ℃程度であるから、 f c t 構造に転移するには 4 5 0 ℃以上の温度での熱処理が必要である。

しかし、このFePt粒子の集合体(粉体)をそのまま 450 \mathbb{C} 以上の温度に加熱すると、金属粒子同士が合体して巨大化してしまい、fc t 構造が得られたとしても、高密度記録媒体の用途に適したナノ粒子形態とはならないし、粒子同士の合体が一様に進行しないのが普通であるから、粒径分布が発生し、これに伴って磁気特性に大きな分布を生じて、実用上の問題となる。

加熱によって粒子同士が合体して巨大化するのを防止するには、各粒子が互い に所定の間隔をあけて位置決めされた状態で、例えば基板上に各粒子を所定位置 に固定した状態で、あるいは粒子同士の焼結を防止するための何等かの障壁を設 けた状態で、該熱処理を行うことが必要である。しかし、このような熱処理を実 現するには、粒子の規則的な配置を行うための精密技術が必要である。 また I B M 法では、例えば Fe=50 at.%、Pt=50 at.%のFePt 粒子を作成する場合でも、Fe 原料をモル量で 2 倍以上仕込まなければ作成できないといったように、粒子の組成制御が難しい。粒子間で組成のバラツキがないようにするには、どうすべきかについて未知であった。

FePt合金では、強磁性体相のfct規則構造はPt量が $35\sim55$ at.% の範囲内の場合に限られる。したがって、粒子の集合体の平均的な組成ではこの範囲のPt量であっても、個々の粒子について見た場合に、この範囲を外れる組成の粒子が存在していると、その粒子が前記のように熱処理されても、その粒子はfct規則構造にならない。また、仮に各粒子のPt量が $35\sim55$ at.%であっても、粒子間でその組成が変化していると、磁気特性も変化するので磁気記録媒体としては適さない。

さらに、IBM法において、fcc構造の粒子を基板上に固定した状態で焼結を起こさずに熱処理ができたとしても、得られるfct構造の粒子の磁化容易軸を1方向に配向させることは非常に困難である。なぜなら、基板上でfct構造に相転移した各粒子は基板に固定されているので磁場配向しようにも動きがとれないし、またfct構造になる温度はFePt粒子のキューリー温度より高いため、磁場中での熱処理を実施しても磁化容易軸を1方向にすることはできないからである。

そもそも磁性体は磁化容易軸の方向で最も保磁力が大きく観察される。微粒子磁性体を基板上に配列させる場合、磁化容易軸を1方向に配向させたときが微粒子磁性体のポテンシャルを最も引き出すことができ、また配向させた媒体の保磁力も最大に成り得る。逆に、磁化容易軸をランダムに配向させたときにその媒体の保磁力が最も低くなる。このようなランダム配向の媒体を或る方向からみると、その方向に磁化容易軸が向いている粒子がいても、最も保磁力の小さい磁化困難軸が向いている粒子もいるので、保磁力分布(SFD値)が最も悪化する状態であると言える。保磁力が下がりSFD値が悪化することが高密度磁気記録に不利であることは良く知られている(例えば「記録・メモリ材料ハンドブック」逢坂逢坂哲彌・山崎陽太郎・石原宏編参照)。したがって、fcc構造の粒子を基板に配置してから熱処理を実施するという手法自体が、高密度磁気記録媒体の用途

には適性を持たないとも言い得る。 f c t 構造を有しながら磁場中で配向できる 自由度を有した孤立した F e P t 粒子の集合体の開発こそが、高密度磁気記録媒 体の開発には必要とされる所以である。

また、非特許文献 2 には、合成されたまま状態で f c t 構造をもつ下 e P t ナ ノ 粒子が得られたとされているが、個々の粒子が均一の組成を有しているとは限らない。実際のところ、非特許文献 2 では、溶媒兼還元剤であるポリオールに、粒子の原料となる金属塩を溶解させ、その溶液を所定の温度まで一定速度で昇温し、昇温後は所定の温度で保持することによって下 e P t 粒子を析出させたとされている。この方法では、結晶核の生成は経時的に連続して起きると予想されるので、各結晶の発生した時期により、反応溶液中の金属イオンのイオン構成比が相違することになり、合成される粒子の各々の径や、粒子内の結晶の大きさにバラツキを生ずることは不可避であり、結果として、個々の粒子の組成も相互に異なる結果とならざるを得ない。したがって、たとえf c t 構造を有していても、粒子の個々は、粉体全体の合金組成(平均組成)よりもP t 成分が多かったり少なかったりして(個々の粒子の組成に分布が現れ、その分布がブロードになって)、粒子によっては磁性をもったり、もたなかったり、磁性をもっても強かったり、弱かったりすることになる。

磁気記録の場合に磁性をもたない粒子が混じっていると、貴重なデータが記録されないことが起きる。また通常の磁気記録での書き込みヘッドでは、ある磁気特性の磁性体に対して書き込みができるように調整されているから、磁性が強かった弱かったりしても、情報がうまく記録されない現象がおきる。

したがって、本発明の課題は、このような問題を解決することにあり、とくに非特許文献 2 に示された Fe Pt ナノ粒子の製法をさらに改善し、実際の磁気記録用材料に適した組成分布の少ない fc t 構造の Fe Pt 系ナノ粒子からなる磁性材料を得ることにある。

発明の開示

本発明者は、結晶性が良好で組成分布が少く且つ粒子同士が所定の粒子間隔をもって互いに分散した流動可能なfct構造含有のナノ粒子の集合体を得ることに成功した。すなわち、本発明によれば、TをFeとCoの1種または2種、MをPtとPdの1種または2種としたとき、式〔Tx Mi-x〕におけるXが0.3以上で0.7以下の範囲となる組成比でTとMを含有し、TとM以外の金属元素が(T+M)に対する原子百分比で30 at.%以下(0 at.%を含む)、残部が製造上の不可避的不純物からなる磁性合金の粒子の集合体であって、

- A. 面心正方晶の割合が10~100%であり、
- B. TEM観察により測定される平均粒径 (D_{TEM}) が 5 ~ 3 0 n m の範囲にあり、
- C. X線回折から導かれるX線結晶粒径(Dx)が4nm以上であり、
- D. 前記 D тым をもつ各粒子が互いに間隔をあけて分散した状態にあり、そして
- E. 下記(1) 式を満たす粒子が100個のうち95個以上であり且つ下記(2) 式 を満たしていること、

を特徴とする磁性合金粒子の集合体を提供する。

 $0.90 X_{av} \le X_{1}, X_{2}, \cdot \cdot \cdot X_{100} \le 1.10 X_{av} \cdot \cdot \cdot (1)$

X₁, X₂, ・・・X₁₀₀ の標準偏差 σ ≤ 20% ・・・(2)

ただし、 $X_{\bullet\bullet}$ は前記の組成式〔 T_{\times} M_{1-x} 〕のXの値について、粒子の集合体として実測された値(粒子集合体の平均組成におけるXの値)を表し、 X_{1} , X_{2} , \bullet

・・X100 は、当該集合体のTEM-EDX測定において、測定視野内に粒子が 1000個以上入っている状態で任意に選んだ100個の粒子Xnについて、それらの粒子個々に測定された該組成式のXの値を表す。

本発明に従う磁性合金の各粒子は、好ましくは少なくとも1nm以上の間隔を

響を示す図である。

あけて分散した状態にあり、この状態で流動性を有することができる。特に各粒子の表面に界面活性剤が被着しているのが好ましい。本発明に従う磁性合金粒子の集合体はX線結晶粒径(Dx)が6nm以上で保磁力Hc1000Oe以上を示す。

TとM以外の金属元素としては本発明の合金を製造する過程で使用した結晶核誘発剤から由来するN成分として、Au、Ru、Rh、Os およびIr の群から選ばれる少なくとも1 種であるか、またはfc は結晶構造転移温度(Tt)を低下させるのに機能するZ成分としてAg、Cu、Sb、Bi およびPbの群から選ばれる少なくとも1 種であることができる。

図面の簡単な説明

図1はFe-Ptの二元系平衡状態図である。

図 2 は本発明に従う磁性粉の磁気特性(ヒステレシテループ)の例を示す図である。

図3は本発明に従う磁性粉のX線結晶粒径(Dx)と保磁力との関係を示す図である。

図4は本発明に従う磁性粉のX線結晶粒径(Dx)と飽和磁化値との関係を示す図である。

図5は本発明に従う磁性粉のX線結晶粒径(Dx)とSFDとの関係を示す図である。

図6はFeとPtの仕込み比を変えた場合の反応時の昇温速度とX線結晶粒径(Dx)の関係を示す図である。

図7はFePt粒子粉末の保磁力(Hc)に及ぼす結晶核誘発剤の影響を示す 図である。

図8はFePt粒子粉末の飽和磁化量(σs)に及ぼす結晶核誘発剤の影響を示す図である。

図9はFePt粒子粉末のSFDに及ぼす結晶核誘発剤の影響を示す図である。 図10はFePt粒子粉末のX線結晶粒径(Dx)に及ぼす結晶核誘発剤の影 図11は本発明に従うFePtナノ粒子の集合体の例を示す電子顕微鏡(TEM)写真(30万倍)である。

図12は比較例に従うFePtナノ粒子の集合体の例を示す電子顕微鏡(TEM)写真(30万倍)である。

発明の好ましい態様

本発明の好ましい態様を、本発明で特定する事項ごとに以下に具体的に説明する。

[磁性合金の成分組成]

本発明の磁性合金粒子の集合体(以下、磁性粉と呼ぶことがある)は、少なくともFeおよび/またはCoと、Ptおよび/またはPdを含む磁性合金からなる。

式〔 T_x M_{1-x} 〕のXの値については、面心正方晶を形成する組成としてはX=0.5が理想的である。しかし、 $X:0.3\sim0.7$ の範囲でも面心正方晶を $10\sim100$ %の範囲で有する金属組織を得ることができる。T と M 以外の金属元素は、相転移に影響を与える金属元素(Z 成分という)と、結晶核誘発剤として使用する金属元素(N 成分という)とがあり、これらZ 成分とN 成分の合計量が(T+M)に対する原子百分率で30 at.%(0 at.%を含む)以下の量で含有することができる。場合によっては20 at.%以下,さらには10 at.%以下であってもよく,0 at.%の場合もある。

Z成分において相転移に影響を与えるとは、ポリオール法によるFePt粒子 合成の際にfcc構造からfct構造への結晶構造転移温度(Tt)を低下させ る作用を有することを意味する。具体的には、そのZ塩を添加しておくと、金属 に還元されたさいにそのZ金属が結晶粒界または粒界に偏析して、前記の作用を 示すようなものである。このような作用を有する金属元素としてはAg、Cu、Sb、Bi、Pbなどがある。Z成分に関しては、その塩がポリオールで還元されることが重要である。Z成分の含有量はTとMの合計量に対して30 at.%未満であるのがよい。Z/(T+M)の原子百分比が30 at.%以上であると、Z成分が多くなりすぎてfct構造の発現を阻害するため、磁気特性の急激な悪化が起きるので好ましくない。なお、Z成分は必須ではなく、Z成分無添加でもfct構造が得られる場合には、Z成分は含有しなくてもよい。

N成分は、本合金製造時に用いた結晶核誘発剤由来のT、M、Z以外の残留金属元素である。N成分の含有量はTとMの合計量に対して20 at.%未満であるのがよい。N/(T+M)の原子百分比が20 at.%以上であると、N成分が多くなりすぎてfct構造の発現を阻害するため、磁気特性の急激な悪化が起きるので好ましくない。本合金製造時に用いることができる結晶核誘発剤は、T、M、Zの金属元素と同じ金属の塩の場合もある。この場合のN成分はT、M、Z成分のどれかと一致することになるから、T、M、Z以外のN成分は合金組成には含まれないことになる。しかし、結晶核誘発剤の金属成分がT、M、Zの金属元素と同じ場合は、後述のように、主構成元素であるT、M成分や、結晶構造転移温度低減元素であるZ成分とは、それらの金属塩とは異なる金属塩が結晶核誘発剤として用いられる。本発明の合金製造時に不可避的に混入する不純物等については、特性に大きな影響を与えない限りその含有が許容される。許容される不純物の含有量は5重量%以下、好ましくは2重量%以下、さらに好ましくは1重量%以下である。

本発明に従う磁性粉は非常に微粒子であっても、各粒子の合金組成が非常に均 斉である点に特徴がある。以下に、本発明の合金粒子の特徴を具体的に説明する が、説明を簡便にするためにT=Fe、M=Ptである場合のFePt粒子を例 として説明する。しかし、Feに代えてCoを、或いはCoに代えてPdを用い た合金の場合も全く同様であり、FePt粒子はあくまで例示である。

FePt粒子の1個1個の組成分析はTEM-EDX (TEM-EDSとも呼ばれる)で実施することができる。TEM (透過電子顕微鏡)においてナノブローブ電子線を用いたエネルギー分散型X線分光法 (EDX)は測定範囲を1~2

nmに絞ることができる。このため、測定対象とするFePtナノ粒子が個々に分散して互いに離れた位置にあれば各粒子ごとの組成分析が可能である。このようTEM-EDXの測定装置として、例えば日立社製透過電子顕微鏡(Transmisson Electron Microscope : HF-2000:加速電圧200kV)やTEM—EDX(NORAN Instruments社製 VANTAGE)がある。なお、これまでTEM—EDSとして使用されている用語も本明細書ではTEM—EDXに含まれるものとして取り扱う。

本発明に従う磁性粉の粉末として平均組成は、粉末を酸により完全に溶解したものをICP測定に供することによって得られる。TEM-EDXの測定において、視野内に存在する全粒子(1000個以上)について測定された個々の組成を平均した値を平均組成とすることもできる。

本発明によると、粉末としての平均組成と各粒子の個々の組成との間に式(1)と式(2)の関係を実質上満足したFePtナノ粒子粉末を提供する。

 $0.90 X_{av} \le X_{1}, X_{2}, \cdot \cdot \cdot X_{100} \le 1.10 X_{av} \cdot \cdot \cdot (1)$

X₁, X₂, ・・・X₁₀₀ の標準偏差 σ ≤ 20% ・・・(2)

 X_{0} 、は、組成式 $\{T_{x} M_{1-x}\}$ のXの値について、粉体として実測された値(粒子集合体の平均組成におけるXの値)であり、 X_{1}, X_{2} ・・・ X_{100} は、当該粉体のTEM-EDX測定において、測定視野内に粒子が1000 個以上入っている状態で任意に選んだ 100 個の粒子について測定された個々のXの値を表す。 (1) 式を実質上満足することは、100 個の個々の粒子のX成分が、集合体(粉

体)のX成分の平均値に対して ± 10 %の範囲内に収まっていることを意味している。ただし100個のうち5 個以下の粒子がこの条件を外れても磁気記録用等の用途において許容できる。このことを「(1) 式を満たす粒子が100 個のうち95 個以上である」と定義している。(2) 式を満たすことは、該100 個の個々の粒子のX成分値のバラツキの程度を表す標準偏差 σ が20%の範囲に収まっていることを意味している。

図1にFeとPtの二元系平衡状態図を示した。図1に見られるように、組成が異なるとfcc $\rightarrow f$ ct構造への転移温度が変化することがわかる。したがって、粒子個々の組成が異なっていると、同一の温度で熱処理を実施しても、ある

粒子はfct構造へ相変化するが、ある粒子は相変化しない(或いは部分的にしか相変化しない)といった現象が起き、粒子ごとに磁気特性が異なることになる。最悪の場合は、粉体の平均組成ではPtが $35\sim55$ at% の範囲(図1のFeP t の範囲)にあっても、或る粒子ではPt の含有量がこの範囲を外れることもあり得る。この場合には、いくら熱をかけてもその粒子はfct 構造に相変化しなくなる。磁気記録用途では、このような粒子ごとの磁気特性の変動は、書き込み不良やデータの消失がおきるため、致命的な問題となる。

最近のハードディスクでは、磁気記録の高密度化に伴って、記録ビットの寸法が、トラック方向も含め、極端に微小化している。この微小化は、今日では薄膜磁気記録媒体を構成する結晶粒の寸法に近づいている。例えば、記録ビットの占有面積は10Gbit/in²では0.063μm²、50Gbit/in²では0.013μm²、100Gbit/in²では0.063μm²となり、磁性膜の平均結晶粒径を15nmとすると、1ビットに含まれる結晶粒の数はそれぞれ、278個、56個、28個程度になる(「記録・メモリ材料ハンドブック」、逢坂哲彌・山崎陽太郎・石原宏編参照)。このように磁気記録が高密度化されてゆく程、粒子1つ1つの特性の均一性が重要になる。例えば100Gbit/in²で考えると、28個の磁性粒子のうち1個の粒子が非磁性であると、その記録ビットの信号出力は3.6%小さくなってしまう。かりに28個中3個の磁性粒子が非磁性であると出力が10.7%も低下してしまう。このような出力の変動は、データのエラーレートの上昇、書き込み不良やデータの消失などが起き、高記録密度磁気記録媒体にとっては好ましくない。

FePt粒子の場合、FeとPtの比で考えるとFeが45~65at%(Ptでは35~55at%)以外では、強磁性を発現するfct構造にならない。このため、個々の粒子の磁気特性を均一にするには、まず、個々の粒子の組成がこの範囲で均一なければならないが、その組成がたとえfct構造を発現する範囲内であっても、実際には個々の粒子のfct構造の割合が異なることもある。個々の粒子のfct構造割合が異なっていると、個々の粒子の磁気特性にバラツキを生じてしまう。また仮に、すべての粒子がfct構造単相になっていたとしても、FeとPtの含有割合、いわゆる組成が異なると、結晶磁気異方性定数や飽和磁化等

の磁気特性が必ず異なってくる。結局、どのような場合を想定しても、個々の粒子の組成のバラツキは、個々の磁気特性のバラツキにつながる。よって、個々の粒子の組成を均一にすることは、高記録密度磁気記録用には必須の要件であると言える。だが、FePtナノ粒子において個々の粒子の組成が均一な合金粒子を得るのは従来の技術では極めて困難である。本発明によれば、ポリオール法でFePtナノ粒子の合金を合成する場合に結晶核誘発剤を用いて適正に還元反応を制御すると、これが実現できることが判明し、前記の(1) 式を実質上満足し且つ(2) 式を満たすFePtナノ粒子粉末が提供される。

〔磁性合金の組織〕

)

本発明の磁性合金は、面心正方晶(fct構造:Lio規則相)の割合が10%以上100%以下である。一般に、金属組織中における或る金属相の割合(その結晶構造の割合)は、X線回折のピーク強度の比較によって行われる場合が多い。しかし、本発明が対象とするFePt合金などでは、fcc構造(面心立方晶)とfct構造(面心正方晶)のX線回折パターンが殆ど同じであり、またfct構造のみから得られる(001)と(110)の反射は強度が非常に弱いので、これらのピークだけで定量化を行うことは困難である。しかし、メスバウワー分光法で計測されるFePt合金についての強磁性構造の割合を解析することによって、そのfct構造の割合を算出することができる。本発明においては、FePt粒子のfct構造の割合については、Fe原子のメスバウアー分光測定による強磁性構造の割合の解析によって、すなわち、Fe原子のメスバウアー分光測定による強強性構造の割合の解析によって、すなわち、Fe原子のメスバウアー分光測定による強気秩序下にあるFe原子の個数割合を求めることによって、これをfct構造の割合とする。

f c t 構造すなわち面心正方晶の割合(容積%)が 1 0 vol. %未満では磁気異方性が小さくなり、磁気記録材料として必要な保磁力および熱安定性が得られない。ある磁気記録装置の書き込みヘッドの書き込み磁界では、あまり保磁力が高い磁気記録材料では、書き込み不可能の場合がある。このようなときは、f c t 構造の割合を調整してこの書き込みができかつ十分な保磁力を示すようにすればよい。熱アシスト磁気記録にように、いったん媒体をキュリー点以上にしてから

1 2

書き込む磁気記録方式では、fct構造が100vol.%であっても問題ない。強力な永久磁石用途にはfct構造が100%である方がよい。本発明の磁性粉の面心正方晶(fct)の割合は体積割合で $10\sim100$ %、好ましくは $20\sim100$ %、さらに好ましくは $40\sim100$ %、場合によっては $50\sim100$ %、更には $60\sim100$ %であるので、そして、各粒子においてfctの割合のバラッキも少ないので、このような要求を十分に満足することができる。

〔粒径〕

本発明の磁性粉は、透過電子顕微鏡(TEM)観察による1次粒子の粒径の平均値(D_{TEM})が30 nm以下、好ましくは20 nm以下である。1次粒子はそれ以上には分けられない最小単位の粒子を言う。本発明に従って合成されたfc t構造をもつFePt粒子粉末は、該合金粒子が合成され且つ粉末として回収された段階では、1次粒子の粒子間に静磁場作用が働くことから、多数の1次粒子が群をなして存在することが多い。すなわち、多数の1次粒子が集まって一つの群をなし、この群の多数が分散した状態に成りやすい。多数の1次粒子からなる一つの群を2次粒子と言う。この2次粒子の粒径は合成反応の条件によって様々であるが、約100 μ m程度になる場合もある。しかし、このような2次粒子が形成されていても、全体として流動性を有する粉体を構成している。

本発明者は、合成直後の2次粒子が存在するFePt粒子粉末に対して、適正な界面活性剤等の分散剤の存在下での適正な分散処理を施すと、一次粒子が互いに所定の間隔をあけて分散した状態とすることができることを見い出した。この方法の詳細は後述する。TEM観察での平均粒径の測定にあたっては、この方法で分散させた状態で測定すれば、1次粒子の平均粒径を正確に計測できる。

FePt粒子粉末を磁気記録に用いる場合、その粒子の粒径が記録密度と密接に関係する。一般に、粒径が小さいほど、記録密度を高めることができる。本発明に従うFePt粒子粉末はTEM観察による1次粒子の粒径の平均値(DTEM)が30nm以下で、好ましくは5nm以上であり、この点でも磁気記録用に適する。

[X線結晶粒径(Dx)]

本発明の磁性粉は、結晶粒子径 D が 4 . 0 n m 以上、好ましくは 5 . 0 n m 以上、さらに好ましくは 6 . 0 n m 以上である。 F e P t 粒子の結晶粒径は X 線回折結果から Scherrer の式より求めることができる。このため、 F e P t 粒子の結晶粒子径を本明細書では X 線結晶粒径(D x)と呼ぶ。その求め方は、次のとおりである。

Scherrer の式は、次の一般式で表現される。

 $D = K \cdot \lambda / \beta COS \theta$

式中、K: Scherrer定数、D: 結晶粒子径、 λ : 測定X線波長、 β : X線回折で得られたピークの半価幅、 θ : 回折線のブラッグ角をそれぞれ表す。

後記実施例では、Kは0.94の値を採用し、X線の管球はCuを用いた。このため 前式は次のように書き換えられる。

 $D = 0.94 \times 1.5405 / \beta COS \theta$

FePt粒子の磁気異方性の起源は結晶構造に由来し、一般に、結晶磁気異方性といわれる。この結晶磁気異方性の強さ、磁化の安定性は、その粒子の結晶性、結晶粒子径の大きさによって決まる。FePt粒子におけるfct構造時の磁化の安定性に関しては、X線結晶粒径(Dx)が小さすぎると、熱によるスピンの擾乱の効果が顕著になり出し、磁化を持たない状態の超常磁性になる。そのため、X線結晶粒径(Dx)は、或る一定以上の大きさを有することが必要である。

本発明者は本発明のFePt粒子のX線結晶粒径 (Dx) が制御可能であることを見い出し、さらにX線結晶粒径 (Dx) と磁気特性との関係を調らべた結果、X線結晶粒径 (Dx) が 4. 0 n m以上、好ましくは 5. 0 n m以上、さらに好ましくは、6. 0 n m以上とすることによって、良好な磁気特性を有するFePt な子粉末が得られることがわかった。

それにつれて飽和磁化値(σ s)も高くなることがわかった。本発明はこの知見事実に基いてFePt粒子粉末のX線結晶粒径(Dx)を4. 0nm以上と規定する。

[磁気特性]

本発明によるFePt 粒子粉末はfct 構造を有し且つ粒子個々の組成と組織にバラツキがなく、しかもX 線結晶粒径(Dx)が 4.0nm以上を有することから、室温での保磁力Hcが1000e 以上、好ましくは1000e 以上、さらに好ましくは1500e 以上を有する。磁気記録用途においては、保磁力Hcは10000e 以上であるのが好適である。

飽和磁化量 σ sについては、20emu/g 以上、好ましくは30emu/g 以上、さらに好ましくは40emu/g 以上を有する。磁気記録用の磁性粉では飽和磁化量 σ sが30emu/g 未満では書き込んだ情報が弱すぎて高感度ヘッドでも読み取りができない場合がある。本発明に従うFePt粒子粉末はX線結晶粒径(Dx)が3nm以上になると飽和磁化量 σ s が30emu/g 以上になる。

永久磁石や磁性流体でも、磁性粉の磁力が弱すぎるとモーターの駆動力が弱くなったり軸シールの耐圧が小さくなる。本発明の磁性粉は 20 emu/g 以上の $\sigma \text{ s}$ 値を有することから、これらの用途にも好適である。生体分子標識剤や薬剤キャリヤーでは $\sigma \text{ s}$ が 20 emu/g 未満では生体外からの検出が困難になる。本発明の磁性粉はそのようなことがなく、これらの用途にも好適に適用できる。

本発明に従う磁性粉の角形比SQ(残留磁化/飽和磁化)は0.30以上、好ましくは0.40以上である。また本発明に従う磁性粉のSFDは1.1以下、好ましくは1.0以下である。このようにSQが大きくSFDが小さいことは粒子個々の磁気特性にバラツキが少ないことを意味している。このことは、とくに高密度磁気記録のための磁性材料としての適性を有する。

〔製造法〕

本発明の磁性粉は、T成分とM成分を含む金属塩を、沸点が150℃以上の多価アルコールおよび/またはこれらの誘導体からなる液に固形分が残存しない状

態にまで溶解し、その溶液を不活性ガス雰囲気下で150℃以上の温度で該金属塩を該多価アルコールおよび/またはこれらの誘導体で還元し、この還元によって該合金の微粒子を合成する方法(ポリオール法)において、次のような特徴的な手段(a),(b),(c)および(d)を単独または複合して採用することによって有利に製造できる。

- (a).前記の還元反応を大気圧より高い圧力に維持する(実施例1~3)。
- (b).還元温度に至るまでの昇温速度(厳密には 5 0 ~ 1 5 0 に至るまでの平均昇 温速を 0. 2 ℃/分以上 2 0 ℃/分以下の範囲に制御する(実施例 1 ~ 3)。
- (c). 還元反応を該合金の結晶核誘発剤の存在下で進行させる(実施例4)。
- (d).合成されたFePt粒子粉末を界面活性剤またはカップリング剤で表面処理し、個々の粒子が所定の間隔をあけて分散した集合体にする(実施例5~10)。

これらの手段(a)~(d)を以下に説明するが、その前提となるポリオール法についてまず説明する。

〔ポリオール法〕

ポリオール法は、T成分とM成分を含む金属塩をポリオールに溶解し、そのポリオールでT成分とM成分の金属に還元することによって、〔Tx M_{1-x} 〕の合金粒子を得ることを要旨とする(X は 0 . $3\sim0$. 7 の範囲)。本発明で使用する多価アルコールとしては、エチレングリコール、トリエチレングリコールまたはテトラエチレングリコールが好ましい。しかし、これに限らず、沸点が 150 \mathbb{C} 以上の多価アルコールまたはその誘導体であれば、本発明で使用できる。また150 \mathbb{C} 以上の多価アルコールまたはその誘導体は 1 種のみでなく 2 種以上を混合して使用することもできる。

多価アルコール中に溶存させる金属の原料は金属錯体であることが好ましく、 さらに好ましくはアセチルアセトナート錯体がよい。FePt 粒子の場合は、Fe およびPt は、鉄(III) アセチルアセトナートおよび白金 (II) アセチルアセトナートによって供給するのがよい。実際には、これらの鉄(III) アセチルアセトナートおよび白金 (II) アセチルアセトナートを多価アルコールに完全に溶解したあと、その溶液を150 ℃以上の温度、好ましくは270 ℃以上の温度に不

活性ガス雰囲気下に還流状態で昇温して還元反応を進行させる。昇温前に金属塩が完全に溶解しないで固形分が残存していると、合成される個々の粒子内外において組成や金属組織がバラツク原因となるので好ましくない。

この合成反応においては、その反応速度を適正に制御することが重要である。 そのための方法として溶媒中の金属濃度の調整も重要である。すなわち金属原料 の濃度を抑えることにより、生成する金属の過飽和度を低下させ、核発生および 粒子成長の速度を低下させることができる。ポリオールと金属塩中に含まれる全 ての金属イオンのモル比、すなわち、ポリオール/全金属イオンのモル比が例え ば100以上であるのがよい。

〔前記手段(a):加圧還元について〕

非特許文献 2 では大気圧下での還元反応によって保磁力 3 7 0 Oe のFePt 粒子粉末が得られている。本発明者は、ポリオール法による還元反応を大気圧を超える圧力に保持して該金属塩を該多価アルコールおよび/またはこれらの誘導体で還元すると、一層高い保磁力、例えば 5 0 0 Oe 以上のFePt 粒子を製造できることを見い出した。大気圧を超える圧力とは、大気圧よりも 5 Pa以上高い圧力である。好ましくは大気圧よりも 1 0 Pa以上、さらに好ましくは 1 0 0 Pa以上の圧力である。大気圧より高くしてもその差圧が 5 Pa未満では 5 0 0 Oe 以上の保磁力を有するFePt 粒子粉末を安定して得ることが困難でなる。

他方、あまり高圧にして、例えば大気圧より10000Pa以上高い圧力にすると、保磁力の向上効果が飽和に近づく共に、反応装置の耐圧構造を厳重にしなければならなくなり、経済的ではない。したがって、大気圧との差圧が10000Pa以内、好ましくは5000Pa以内の圧力に収めるのがよい。そのさいの反応温度は270C以上とするのが好ましく、これにより、fct構造を10vol.%以上有するFePt粒子粉末を安定して製造することができる。しかし、反応温度があまり高くなると溶媒の蒸発が激しくなるので、400C以下、好ましくは350C以下とするのがよい。

合成反応で得られるFePt粒子の異方性磁界Hkは、反応時間によっても変化する。一般に、反応時間の増加に伴ってHkが増加する。このため、充分大きなHkを得るためには反応時間は1時間以上、好ましくは2時間以上、さらに好ましくは3.5時間以上とするのがよい。この反応時間の間、前記の加圧状態に維持するのが好ましい。

〔前記手段(b):昇温速度について〕

[前記手段(c):結晶核誘発剤について]

本発明者は、前記のポリオール法による還元反応を結晶核誘発剤を用いて行わせると、合成された合金粒子の1個1個の組成にバラツキがなくなり、個々の粒子間の組成や組織さらには磁気特性の変動を抑制できることを見い出した。すなわち結晶核誘発剤の使用の有無が粒子間組成のバラツキ低減のためのキーポイントになることを突き止めることができた。

本発明で使用する結晶核誘発剤は、前記したように金属成分Nの塩である。N成分はT成分またはM成分と一致してもよいし、一致しなくてもよい。一致する場合には、その塩は一致しないようにする。すなわち、還元に供する合金原料のT成分またはM成分の金属塩とは種類の異なる金属塩(ただし、多価アルコールに溶解可能な塩)を結晶核誘発剤として用いる。一致しない場合には、そのN成分としては例えばAu、Ag、Ru、Rh、Pd、Os、Ir等が挙げられ、その塩としては多価アルコール溶解可能な塩を用いる。

結晶核誘発剤の使用量は、NがTまたはMと異なる場合にはN/(T+M)の原子百分比が $0.01\sim20$ at.%の範囲で使用するのがよい。NがTまたはMと一致する場合には、TとMが式〔 $T_x M_{1-x}$ 〕におけるXが0.3以上で<math>0.7以下となる範囲内の量で使用するが、結晶核誘発剤中のTまたはMは合金原料中のT+Mに対して0.01 at.%以上,20 at.%以下であるのがよい。結晶核誘発剤の使用量が0.01 at.%以上,20 at.%以下であるのがよい。結晶核誘発剤の使用量が0.01 at%未満では粒子個々の組成のバラツキ低減や反応の再現性改善に効果が見られず、また20 at% を超える添加では、結晶成長を阻害するなどの害の方が大きく現れるようになるので好ましくない。

結晶核誘発剤の使用にあたっては、多価アルコール類にT成分とM成分を溶解した原料溶液に対して結晶核誘発剤を添加するのが実際的である。その添加タイミングとしては、原料溶液の温度が150℃以下であることが望ましい。150℃を超えていると、例えばFePt粒子の主原料としての鉄(III) アセチルアセトナートおよび白金(II) アセチルアセトナートの一部が還元されて金属の結晶核がすでに発生している可能性があり、その状態で結晶核誘発剤を添加することは2次結晶核を誘発し、その結果、粒子個々の組成の均一性等の粒子の均質化に

は寄与しない。

結晶核誘発剤はポリオール法による還元反応によって還元され易いことが望ましい。代表的には、結晶核誘発剤中の金属成分(N成分)の金属イオンの標準電極電位がAg以上の値を有するものであるのが好ましい。その代表的なN成分例として、Au、Ag、Ru、Rh、Pd、Os、IrまたはPtなどが挙げられる。多価アルコール類にT成分とM成分を溶解した原料溶液にさらに結晶核誘発剤を溶解させ、この液をN2、Ar、He等の不活性ガスの雰囲気下で150 で以上、好ましくは270 で以上にまで昇温するさいに、結晶核誘発剤としてのN成分の金属イオンが、150 で以下好ましくは100 で以下で液中のポリオールによって金属に還元されることが望ましい。このため、結晶核誘発剤を金属塩として添加する場合は、150 で以下の温度で当該ポリオールによってで還元されるような金属塩を選ぶ必要がある。Au、Ag、Ru、Rh、Pd、Os、Ir、Ptらの塩化物、硝酸塩、硫酸塩等はこのような条件で還元されやすいので本発明の結晶核誘発剤として好適である。塩化物としては、例えば塩化金、塩化パラジウム、塩化白金酸が挙げられる。

150℃以下では還元され難い金属塩であっても、それをポリオールに溶解して150℃を超える温度でいったん金属に還元し、この還元された金属を結晶核として懸濁したポリオールを結晶核誘発剤として使用することもできる。この場合も、T成分とM成分を溶解した原料溶液に対しては、150℃以下の温度で添加するのが望ましい。

いずれにしても、T成分とM成分を溶解した原料溶液に対して結晶核誘発剤を 添加するさいには、還元が起きないような低温で添加して完全に溶解させるか、 還元が起きる温度で添加する場合には一挙に添加するのがよい。連続的な添加や 回分的な添加など時間をかけて添加する方法は好ましくない。なぜなら、その添 加時の温度にもよるが、先に添加した結晶核誘発剤から発生した結晶核の成長と、 後に添加した結晶核誘発剤からの新たな核発生とが併存して、粒子個々の組成の バラツキを起こす原因になるからである。

このように、結晶核誘発剤を適正に使用すると、合成されるFePt粒子は粒子個々の間での組成の分布がシャープになり、均一組成の粒子からなるFePt

粒子粉末を製造することができる。すなわち、結晶核誘発剤の使用により、均一な核結晶の発生の時期を制御することができ、その結果、生成される粒子の組成分布、磁気特性、結晶粒径、粒子径などの諸特性の分布がシャープになり、均一な粒子を作成できることがわかった。

結晶核誘発剤の導入により、粒子個々の間の組成の均一性が改善された明確な理由については必ずしも明確ではないが、およそ次のように考えられる。結晶核誘発剤が存在しない場合は、昇温工程中での核発生段階と結晶成長段階との分離ができていないため、核結晶が一度発生したあとも、2次核の発生等が起き、その結果、粒子径や結晶粒径の分布がブロードになる。また、結晶核誘発剤が存在しない場合には、FePt粒子では還元されやすいPtが単独で還元されてFeとうまく合金化されずにいるか、または組成がずれた合金が合成されるのではないかと考えられる。これに対して、結晶核誘発剤を導入すると、昇温工程中での核発生段階と結晶成長段階が分離される結果、一定の粒径や結晶粒径のものが生成すると同時に、ほぼ同時に発生した無数の核からFeとPtの一定組成の合金が成長するものと考えられる。

〔前記手段(d):分散体について〕

本発明者は、ポリオール法で合成された合金粒子の集合体を1次粒子の状態に 分散させるのに有益な方法を見い出した。この方法の要旨は、

粒径の平均値が30nm以下である合金粒子(P)の群と、互いに相分離する液体状の有機媒体(A)および有機媒体(B)と、そして、界面活性剤として機能する有機媒体(C)とが合体した合体物を準備する工程:

この合体物を強制攪拌または振とうすることにより、前記粒子(P)の表面に 有機媒体(C)が付着した粒子(CP)が懸濁した懸濁液を形成する工程:

この懸濁液を静置若しくは遠心分離することにより、前記の粒子(CP)の懸濁量が相対的に少ない有機媒体(A)が主成分の相(A相)と、前記の粒子(CP)の懸濁量が相対的に多い有機媒体(B)が主成分の相(B相)に相分離する工程:

この相分離した状態から、前記のB相を回収する工程:および

2 1

得られたB相から必要に応じて有機媒体(B)を所望の量だけ乾燥する工程:からなる。この方法によると、各粒子が互いに間隔をあけて単分散した金属磁性粒子(FePt粒子)の集合体を得ることができる。

本方法に用いる有機媒体(A)と有機媒体(B)とは互いに相分離するものである。有機媒体(A)としてはポリオールプロセスによってfct構造含有のFePtナノ粒子(P)を直接合成した場合の反応後の液であることができ、この場合には、反応後の液中にFePtナノ粒子の群が存在する。この反応後の液は一般に各種の成分を含む。本発明者の経験によると、このような反応後の液をTG-DTAで熱減量を計測したところ、400℃まで昇温しても20%程度の残物が測定された。このような高沸点な成分を含む溶液はその後の取り扱いが困難である。また金属イオンなどの不純物を多く含むと高密度磁気記録用の磁性材料としての利用が困難となるが、このような高沸点成分や金属イオン等は、前記の製造法によるとB相側に移動する量が少なくなるので、該反応後の液を有利に使用できる。

有機媒体 (A) として、このようなアルコール系の有機液体である場合には、 有機媒体 (B) としては水の溶解度が1 wt%未満でかつ沸点が200℃未満であ る有機液体を使用するのがよい。このような有機媒体 (B) としてはヘキサン、 シクロヘキサン、ベンゼン、トルエン、キシレン、クロロホルムなどが挙げられ る。この有機媒体 (B) は最終的に加熱および/または減圧により、乾燥させる ことが容易であり且つ水の溶解度が低いので媒体 (B) 中の不純物を水で洗浄す ることが可能となる。

本方法で用いる有機媒体(C)は界面活性剤であり、金属粒子表面に吸着しやすいN原子を有するアミン基、アミド基、およびアゾ基を有する有機化合物からなる界面活性剤、さらにはチオール基またはカルボキシル基のいずれかを構造中に含有する有機化合物からなる界面活性剤が好適に用いられる。

前記の方法において、回収されたB相は、各粒子の表面に界面活性剤(C)が 所定の厚みで被着した状態のものであり、Cが被着した粒子(CP)は界面活性 剤の溶媒親和性や静電的反発力の効果により、粒子同士で反作用を受けて(B) 液中で分散する。理想的には(B)液を蒸発除去すると、界面活性剤(C)が立

2 2

体障害となって粒子同士が接することが妨げられ、各粒子の表面に存在する界面 活性剤(C)によって所定の間隔を保って各粒子が分散した状態のFePtナノ 粒子の集合体が得られる。このものを再び有機媒体(B)に添加すれば、粒子同 士が反作用を受けて液中で分散する懸濁状態に復元させることもできる。

このように該粒子の単分散は各粒子の表面に界面活性剤が被着していることによって実現でき、FePt 粒子は好ましくは互いに1nm以上の間隔をあけて分散媒中に分散する。FePt 粒子の分散媒中の濃度は 1.0×10^{-5} vol.%以上40 vol.%以下であるのが好ましい。分散媒としては、水の溶解度が1 wt%未満で沸点が200 C以下の有機液体 (B) と界面活性剤 (C) とで構成されるのが好ましい。そのさい、動的光散乱法によってFePt 粒子の平均粒径を測定すると、30nm以下、好ましくは10nm以下である。

別法として、シランカップリング剤、チタネートカップリング剤、アルミネートカップリング剤等のカップリング剤をFePt粒子表面に被着させることにより、各粒子が互いに間隔をあけて分散した状態で流動性を有するFePt粒子の集合体を製造することができるし、場合によっては、各粒子が互いに間隔をあけて分散した状態でその位置が固定されたFePt粒子の集合体とすることもできる。

カップリング剤を粒子表面に吸着させた状態で例えば加水分解を行わせると金属粒子表面にSi酸化物層、Ti酸化物層、Al酸化物層を形成することができる。このような酸化物層を表面に有すると、熱処理しても粒子間の焼結が防止される。このため、fct構造に相変態させる熱処理を施すさいにも粒子間の焼結が防止され、各粒子が互いに間隔あけて分散したfct構造の粒子からなる集合体を得ることができる。

〔熱処理〕

ポリオール法によって合成されたFePt 粒子粉末がfcc 構造主体の場合には、磁気記録に適用しようとするさいには、Tt 温度以上での熱処理を施すことによってfct 構造主体のFePt 粒子粉末に相変態させることが必要となる。本発明者は、合成されたFePt 粒子粉末を前記のように分散させ、この状態で

熱処理を施すと、熱処理後でも分散した状態の集合体が得られることを見い出した。すなわち、ポリオール法による還元反応ではfct構造の割合が比較的少ないか、或いはfcc構造のFePt粒子粉末を製造し、これを前記のように分散させた状態で熱処理を施こすことにより、各粒子が互いに間隔をあけて分散したfct構造主体の粒子の集合体を製造することができる。この熱処理は、合成されたFePt粒子粉末を基板などの表面上で分散させた状態で行うことも可能である。これによって、基板上にfct構造の各粒子が所定の間隔をあけて配置された状態のものを得ることもできる。

この熱処理は、先述のZ成分を含有したF e P t 粒子の場合には、その熱処理 温度を低下させることができる。このため、ポリオール法によって合成されるF e P t 粒子粉末のf c t 構造の割合が低い場合、或いはf c c 構造の場合には、Z成分を含有したF e P t 粒子を合成するのが有利になる。

このようにして、本発明によれば、高密度磁気記録媒体を構成するのに好適な FePt粒子粉末を提供することができる。このFePt粒子粉末は、このよう な磁気記録用材料のみならず、ナノスケール・エレクトロニクス、永久磁石材料、 生体分子標識剤、薬剤キャリアなどにも好適に用いることができる。

実施例

〔実施例1〕

テトラエチレングリコール(沸点:327 \mathbb{C})200 mLに、鉄(III)アセチルアセトナート=1.37 m mol/Lと白金(II)アセチルアセトナートを1.21 m mol/L添加し、鉄(III)アセチルアセトナートと白金(II)アセチルアセトナートの固形分が存在しなくなるまで溶解した。この溶液を還流器のついた容器に移してオイルバスに載せ、容器内に不活性ガスとして窒素ガスを400 m L/minの流量で吹込みながら、該溶液を160 rpmの回転速度で撹拌しつつ加熱し、300 \mathbb{C} の温度で5 時間の還流を行って、反応を終了した。そのさい、昇温速度は15 \mathbb{C} /min とした。また該容器のガス排出口に圧力調節弁付きの排気管を取付けておき、その調節弁の開度を調節することによって、容器内の圧力を大気圧よりも3100 Paだけ高い圧力に反応のあいだ一定に維持した。

反応終了後の液に3倍量のメタノールを添加したうえで遠心分離器にかけ、その後、上澄み液を取り除いた。上澄み液を除いたあとの残留分(粒子粉末)に再びメタノール100mLを添加して超音液洗浄槽に装塡し、この超音波洗浄槽で該粒子粉末を分散させた。得られた分散液を遠心分離器にかけたあと上澄み液を取り除いた。得られた残留分(粒子粉末)に対し、前記同様のメタノールを加えて超音波洗浄槽および遠心分離器で処理する洗浄操作を、さらに2回繰り返した。最後に上澄み液を分別して得られたFePtナノ粒子粉末含有物を、透過電子顕微鏡(TEM)、X線回折(XRD)、組成分析および磁気測定(VSM)に供した。TEM観察にさいしては、FePt粒子粒子粉末含有物をヘキサン中に入れ、界面活性剤としてオレイン酸とオレイルアミンを添加したうえ、超音波分散処理して得られた分散液の状態で測定に供した。

その結果、透過電子顕微鏡(TEM)から観測された1次粒子の平均粒径は8.4 nmであった。X線回折の結果、超格子反射(001)と(110)に対応する回折ピークが現れ、面心正方晶の存在が確認された。X線結晶粒径(Dx)は9.6 nmであった。組成分析の結果は、原子比でFe:Pt=52:48であった。

〔実施例2〕

昇温速度を12% min とした以外は実施例1を繰り返した。その結果、透過電子顕微鏡(TEM)から観測された1次粒子の平均粒径は8.2nmであった。 X線回折では超格子反射(001)と(110)に対応する回折ピークが現れ、面心正方晶の存在が確認された。 X線結晶粒径(Dx)は8.4nmであった。 組成分析では原子比でFe:Pt=52:48であった。磁気測定の結果、保磁力Hc=2336Oe、飽和磁化量 $\sigmas=54$ emu/g、角形比=0.620、SFD=0.880であった。また、Fe原子のメスバウアー分光測定による<math>fc

t 構造の割合は56%であった。

[実施例3]

昇温速度を $2 \, \text{C/min}$ とした以外は実施例 $1 \, \text{を繰り返した}$ 。その結果、透過電子顕微鏡($T \, \text{EM}$)から観測された $1 \, \text{次粒子の平均粒径は}$ 7. $9 \, \text{nm}$ であった。 X線回折では超格子反射($0 \, 0 \, 1$)と($1 \, 1 \, 0$)に対応する回折ピークが現れ、 面心正方晶の存在が確認された。 X線結晶粒径($D \, \text{x}$)は 6 . $2 \, \text{nm}$ であった。 組成分析では原子比で $F \, \text{e}$: $P \, t = 5 \, 2$: $4 \, 8$ であった。 磁気測定の結果、保磁力 $H \, c = 1 \, 3 \, 4 \, 0$ Oe 、飽和磁化量 $\sigma \, \text{s} = 4 \, 7 \, \text{emu/g}$ 、角形比 = 0 . $4 \, 9 \, 0$ 、 $S \, F \, D = 1$. $0 \, 8$ であった。 また、 $F \, \text{e}$ 原子のメスバウアー分光測定による $f \, c \, t$ 構造の割合は $3 \, 2 \, \%$ であった。

〔比較例1〕

昇温速度を0.1 \mathbb{C} / min した以外は実施例1 を繰り返した。その結果、透過電子顕微鏡(TEM)から観測された1 次粒子の平均粒径は6.8 n mであった。 X線結晶粒径(Dx)は2.5 n mであった。組成分析では原子比でFe:Pt=52:48 であった。磁気測定の結果、保磁力Hc=2 Oe 、飽和磁化量 $\sigmas=14.9$ emu/g 、角形比=0.003 であった。Fe 原子のメスバウアー分光測定によるfct 構造の割合は0 %であった。

[比較例2]

テトラエチレングリコール(沸点:327C)100mLに、鉄(III) アセチルアセトナート=2.539m mol/Lと白金(II)アセチルアセトナートを1.269m mol/L添加し、鉄(III)アセチルアセトナートと白金(II)アセチルアセトナートの固形分が存在しなくなるまで溶解した。この溶液を還流器のついた容器に移してオイルバスに載せ、容器内に不活性ガスとして窒素ガスを400mL/minの流量で吹込みながら、該溶液を160rpmの回転速度で撹拌しつつ加熱し、300Cの温度で3時間半の還流を行って、反応を終了した。そのさい、昇温速度は10C/minとした。容器内の圧力調整は実施せず、大気圧と

同じとした。

得られた反応生成物を実施例1と同様の方法で処理して測定に供した結果、透過電子顕微鏡(TEM)から観測された1次粒子の平均粒径は7.5nmであった。 X線回折では、超格子反射(001)と(110)に対応する回折ピークが現れ、面心正方晶の存在が確認された。 X線結晶粒径(D x)は3.7nmであった。 T E M - E D X による組成分析では、 F e L P L C の組成比は、原子比で L e : L P L C L S であった。 磁気測定では、保磁力 L C L C L S L C L S L C L C L S L C L C L C L S L C

[図3~図6] について

図3~図5において、前記の実施例1~3および比較例1~2のものに加え、さらに同じ使用原料のもとで反応条件(特に昇温速度)を変えて得られた数多くのFePtナノ粒子粉末含有物について、X線結晶粒径(Dx)と磁気特性の関係を整理して示した。これらの結果から、FePtナノ粒子粉末の磁気特性はX線結晶粒径(Dx)と密接な相関を有することがわかる。特に、図3からは、X線結晶粒径(Dx)が4.0nmより大きくなると、それにつれて保磁力が高くなることがわかる。図4からもX線結晶粒径(Dx)が4.0nmより大きくなると、それにつれて飽和磁化値(σ s)も高くなることがわかる。図5からはX線結晶粒径(Dx)とSFDについての相関は必ずしも明確ではないが、6nm以上のX線結晶粒径(Dx)を有することによって、保磁力分布(SFD)が1以下の安定した値に落ち着くことを示している。

磁気記録用材料としては、保磁力Hcは10000e以上であることが好適であるが、本発明の実施例 $1\sim3$ で得られたFePt粒子粉末はこの範囲内であるのに対し、比較例1や2のものではこの範囲から外れている。図3からX線結晶粒径 (Dx)が5.5nm以上で保磁力Hcは10000e以上となり、6.0以上では安定して10000e以上となることがわかる。

同様に、磁気記録用材料としては、飽和磁化量 σ s は 3 0 emu/g 以上であるこ

とが好適であるが、本発明の実施例で得られた FePt 粒子粉末はこの範囲内であるのに対し、比較例 1 のものではこの範囲から外れている。図 4 から、およそ X 線結晶粒径(Dx)が 3 . 0 n m以上で飽和磁化量 σ s は 3 0 emu/g 以上となり、 4 . 0 以上では安定して 3 0 emu/g 以上となることがわかる。

SFDについは磁気記録用には、1.10以下であることが好適であるが、本発明の実施例で得られたFePt粒子粉末はこの範囲内であるのに対し、比較例 1 や 2 のものではこの範囲から外れている。図5 から、およそX 線結晶粒径(D x)が<math>5.0 n m以上でS F D は1.10 以下となることがわかる。

図 6 は、前記の実施例 1 と同じ使用原料のもとで同様にしてFePt粒子粉末含有物質を製造した場合に、FeとPtの仕込み比(実施例 1 では 50:50 at.%)変えて得られたFePt粒子粉末含有物について、反応時の昇温速度がそれらの X 線結晶粒径(D x)にどのように影響するかを調べた結果をプロットしたものである。図 6 の結果から、仕込み比が異なっても昇温速度が高いと X 線結晶粒径(D x)が大きくなることがわかる。また、Fe仕込み量が低いほど、X 線結晶粒径(D x)が大きくなる傾向にある。仕込み比が同等である場合には昇温速度が高いほど X 線結晶粒径(D x)が大きくなり、X 線結晶粒径(D x)は大きくなり、X 線結晶粒径(D x)は昇温速度と密接な相関を有することがわかる。

[実施例4]

テトラエチレングリコール(沸点:327C)200mLに、鉄(III)アセチルアセトナート=1.37m mol/Lと白金(II)アセチルアセトナートを1.21m mol/Lを添加し、鉄(III)アセチルアセトナートと白金(II)アセチルアセトナートの固形分が存在しなくなるまで溶解した。その後、結晶核誘発剤として、 H_2P t C16・66 H_2O 60.0005 m mol(結晶核誘発剤/全添加金属=1 at.%に相当)添加した。この溶液を還流器のついた容器に移してオイルバスに載せ、容器内に不活性ガスとして窒素ガスを400mL/minの流量で吹込みながら、該溶液を160rpmの回転速度で撹拌しつつ加熱し、300Cの温度で5時間の還流を行って、反応を終了した。そのさい、昇温速度は10C/min とした。また反応の間,実施例1と同様の方法により,容器内の圧力を大

気圧よりも3170Paだけ高い圧力に維持した。

得られた反応生成物を実施例1と同様の方法で処理して測定に供した結果、透過電子顕微鏡(TEM)から観測された1次粒子の平均粒径は8.4 nmであった。X線回折ではfct構造に由来する超格子反射(001)と(110)に対応する回折ピークが現れ、面心正方晶の存在が確認された。X線結晶粒径(Dx)は9.5 nmであった。Fe原子のメスバウワー分光測定によるfct構造の割合の解析結果、fct構造の体積割合は59%であった。

TEM一EDS測定において、測定視野内に存在する1000個以上の粒子について測定した平均組成は原子比でFe:Pt=52:48であった。すなわち、 $X_{av}=52:0$ at.%であった。また、そのうち任意に選んだ100個の粒子についての個々の組成分析の結果、標準偏差 σ は10%であり、下記の(1) 式を満足しない粒子は2個であった。

 $0.90 X_{av} \le X_{1}, X_{2}, \cdot \cdot \cdot X_{100} \le 1.10 X_{av} \cdot \cdot \cdot (1)$

磁気測定では、保磁力=19150e、飽和磁化量 σ s = 54emu/g、SQ=0.60、SFD=0.91であった。

[比較例3]

本例は特許文献1および非特許文献1を参考にして試験を行ったものである。

還流器付きのセパラブルフラスコにおいて 20 m L のジオクチルエーテル(dioctylether)に、1,2 ヘキサデカンジオール(1,2 hexadecanediol)を 1.5 mmol と、P t (acac) 2 を 0.5 mmol 添加し、ガラス攪拌羽根で攪拌しながら N_2 ガスバブリングを行った。ついで 100 ℃に加熱して 30 分保持した後、オレイン酸 0.5 mmol とオレイルアミン 0.5 mmol 添加し、さらに F e (C o) 6 を 1 mmol 添加した。次いで 297 ℃まで昇温して 30 分間の還流を行い、その後は室温まで冷却し、エタノール 40 m L 添加したうえ遠心分離を行い、得られた F e P t 粒子粉末含有物質をヘキサンに分散させ、実施例 1 と同様の測定に供した。

その結果、TEM観察による粒径は3.7nmであり、X線回折の結果では fc t 構造に由来する超格子反射(0.01)と(1.10)に対応する回折ピークは

[比較例 4]

結晶核誘発剤を添加しなかった以外は実施例1を繰り返した。得られたFeP t 粒子粉末含有物質を実施例1と同様の測定に供した。その結果、透過電子顕微鏡 (TEM) から観測された1次粒子の平均粒径は8. 4 n m であり、X線結晶粒径 (Dx) は5. 3 n m であった。X線回折ではfct構造に由来する超格子反射 (001)と(110)に対応する回折ピークはごく僅かに観測される程度であり、Fe原子のメスバウワー分光測定によるfct構造の割合の解析結果、fct構造の体積割合は16%であった。

TEM一EDS測定において、測定視野内に存在する1000個以上の粒子について測定した平均組成は原子比でFe:Pt=51.8:48.2であった。すなわち、 X_{av} =51.8 at.%であった。また、そのうち任意に選んだ100個の粒子についての個々の組成分析の結果、標準偏差 σ は21%であり、前記(1)式を満足しない粒子は6個であった。磁気測定では、保磁力=182〇e 、飽和磁化量 σ s = 39emu/g 、SQ=0.17、SFD=1.09であった。

〔比較例 5〕

前記の比較例 2 (非特許文献 2 を参考にした例) で得られた FePt 粒子粉末 含有物質について、実施例 4 と同様の TEM-EDS 測定において、測定視野内 に存在する 1000 個以上の粒子について測定した平均組成は、原子比で Fe: Pt=55.1:44.9 であった。すなわち、 $X_{sv}=55.1$ at.%であった。

また、そのうち任意に選んだ 100 個の粒子についての個々の組成分析の結果、標準偏差 σ は 16%であり、前記 (1) 式を満足しない粒子は 6 個であった。

[図7~図10について]

上記の実施例 4 を同一条件で 3 バッチ実施し、さらに、実施例 4 とは結晶核誘発剤の添加量だけを変化させたものを 3 バッチ実施し、さらに比較例 4 を同一条件で 1 7 バッチ実施し、得られた各FePt粒子粉末含有物質の特性を、結晶核誘発剤の使用の有無および添加量との関係で整理して、図 7 ~図 1 0 に総括して示した。これらの図から明らかなように、結晶核誘発剤が無添加では磁気特性にバラツキが発生するのに対し、結晶核誘発剤用いると、バラツキが少なくなり、安定した磁気特性を示すことがわかる。すなわち、個々の粒子の間での組成分布は結晶核誘発剤の使用によって著しくシャープになることが明らかである。

〔実施例5〕

テトラエチレングリコール100m1に鉄(III) アセチルアセトナートと白金 (II)アセチルアセトナートをそれぞれ0.13mmo1添加した。この液に窒素ガスを400m1/minの流量で吹込みながら160rpmで撹拌し続けると共に、320℃で還流を行いながら3.5時間反応を行わせた。これによりFe Ptの微粒子が析出した懸濁液を得た。FePt微粒子は互いに凝集した状態にあった。この懸濁液は、テトラエチレングリコール(TEG)を主成分とする有機媒体(A)中に、FePtナノ粒子(P)の群が互いに接触し合って(凝集状態で)存在した状態にある。この懸濁液を(A+P)液と記す。

他方、シクロヘキサン(有機媒体B) 100mlに対して、オレイン酸とオレイルアミン(有機媒体C)を前記の懸濁液の場合と同量で添加し、攪拌して完全

に溶解させ、これにより(B+C)の液を得た。

前記の(A+P+C)の液 3.5 m 1 と前記の(B+C)の液 3.5 m 1 とを一つの容器に入れ、振動数 5 H z、振動距離 2 c m v 1 0 時間振とうを行なった。得られた混合液を静置し次いで遠心分離することにより、 A 液を主成分とする A 相と、 B 液を主成分とする B 相の 2 相に相分離させ、 A 相と B 相に分別した。 分別した B 相の液には F e P t 微粒子が多く懸濁しているのが観測される。

得られた B'相を透過電子顕微鏡(TEM)で観測した。観測に当たっては B'相を基板に塗布したうえ B'相を自然乾燥させた。 TEM観察による粒径の平均値は $5 \cdot 2$ n m、標準偏差が $1 \cdot 0$ n m、平均粒子間隔は $3 \cdot 3$ n mであった。また粒径の幾何平均値は $5 \cdot 1$ n m、幾何標準偏差は $1 \cdot 2$ であった。その状態を図 1 1 の TEM 写真に示した。図 1 1 に見られるように、各粒子は上記のほぼ等しい間隔をもって分散しながら 2 次元的に広がりをもつ単層膜を形成していることがわかる。このことから、各粒子表面には界面活性剤が均一に被着されており、立体障害効果をもたらしていることがわかる。

この B'相の粒子濃度は 7.85×10^{-4} w t %であり、この F e P t ナノ粒子の集合体とシクロヘキサンおよび界面活性剤の合計が 9.5 wt%であった。したがって、それ以外の他の不純物は 0.5 wt%以下である。また動的光散乱法による平均粒径は 5 n mであった。

このものをEDXよる組成分析したところ、Fe:Pt=59:41のFePt粒子であった。またこの粒子をFeメスバウアー分光測定にかけたところ、室温で L_{10} 規則相の強磁性秩序に対応する吸収スペクトルが観測され、フィッティングにより求めた L_{10} 規則相の割合は52vol.%であった。そして、SQUIDによる保磁力H c と飽和磁化 σ s を測定したところ、H c が 1 2 5 k A / m、 σ s が 5 1 A m^2 / k g であり、DS C 測定による結晶構造転移開始温度T t は 3

00℃であった。

〔実施例6〕

シクロヘキサン側に添加した界面活性剤(有機媒体C)を、すべて(A+P+C)の懸濁液の側に移し変えて添加した以外は、実施例5を繰り返した。すなわち、実施例5と同じ方法で、(A+P+2C)の懸濁液を製造した。この(A+P+2C)の液35m1とシクロヘキサン(有機媒体B)35m1とを一つの容器に入れ、振動数3Hz、振動距離10cmで10時間振とうを行ない、以後は、実施例5と同じ処理を繰り返して、B'相を得た。得られたB'相は実施例5のものと殆んど変わらないものであった。

〔実施例7〕

80℃で1時間の攪拌を付与しなかった以外は実施例 5 と同様にして(A+P+C)の懸濁液を得た。この(A+P+C)の懸濁液に、実施例 5 と同様にして(B+C)の液を添加し、以後は、実施例 5 と同様の処理を繰り返し、B 相を得た。得られた B 相は実施例 5 のものと殆んど変わらないものであった。

〔実施例8〕

〔実施例9〕

実施例 5 と同じ製法で得た懸濁液の (A+P) 液に、実施例 5 と同様にオレイン酸とオレイルアミン (有機媒体 C) を、液中の全金属量に対してそれぞれ 4 倍

のモル濃度となる量で添加し、振動数 3~H~z、振動距離 1~0~c~mで 5~ 時間の振とうを行なった。次いで、超音波を 1~ 時間照射し、さらに、振動数 3~H~z、振動距離 1~0~c~mで 5~ 時間の振とうを行なって、(A+P+C)の懸濁液を得た。この(A+P+C)の懸濁液に、実施例 5~ と同様にして(B+C)を添加し、以後は、実施例 5~ と同じ処理を繰り返して B' 相を得た。得られた B' 相は実施例 5~ のものと殆んど変わらないものであった。

[実施例10]

シクロヘキサン側に添加した界面活性剤(有機媒体 C)を、すべて(A+P+C)の懸濁液の側に移し変えて添加した以外は実施例 9 と同様にして、超音波照射後の(A+P+2 C)の懸濁液を得た。この(A+P+2 C)の液 3 5 m 1 とシクロヘキサン(有機媒体 B) 3 5 m 1 とを一つの容器に入れ、振動数 3 H z 、振動距離 1 0 c m v 1 0 時間振とうを行ない、以後は、実施例 5 と同じ処理を繰り返して、B 相を得た。得られた B 相は実施例 5 のものと殆んど変わらないものであった。

〔比較例6〕

テトラエチレングリコール100m1に、鉄(III) アセチルアセトナートと白金(II) アセチルアセトナートをそれぞれ0.13mmo1添加した。この液に窒素ガスを400m1/minの流量で吹込みながら160rpmで撹拌し続けると共に、320で還流を行いながら3.5時間反応を行わせた。これによりFePtの微粒子が析出した懸濁液を得た。

得られた混濁液100mLに対しメタノール400gを添加し、5号ビンに分取し、日立工機株式会社製の小型冷却遠心機(ローター型式RT3S3)を用いて、3000rpmで2時間分離操作を実施し、上澄みと沈殿物を得た。

上澄みは廃棄した後、該5号ビンに、30mLのメタノールをいれ、超音波洗 浄機で30分かけて分散させ、この間、スプーンで底をこするなどし、底に付着 した沈殿物がなくなることを確認した。得られた混濁液を前記と同じ遠心分離機 で3000rpmで30分間処理し、上澄みと沈殿物を得た。この操作をさらに もう1 回繰り返して、FePt粒子の沈殿物を得た。このようにして得られたFePt粒子の集合体のTEM写真を図12に示した。図12に見られるように、このFePt粒子激しく凝集していることがわかる。

〔比較例7〕

テトラエチレングリコール100m1に鉄(III) アセチルアセトナートと白金(II)アセチルアセトナートをそれぞれ0.13mmo1添加した。この液に窒素ガスを400m1/minの流量で吹込みながら160rpmで撹拌し続けると共に、320℃で還流を行いながら3.5時間反応を行わせた。これによりFe Ptの微粒子が析出した懸濁液を得た。Fe Pt 微粒子は互いに凝集した状態にあった。

得られた混濁液をそのまま、5 号ビンに分取し、日立工機株式会社製の小型冷却遠心機(ローター型式RT3S3)を使用して、3000rpmで2時間分離操作を実施したが、ほとんど、沈殿物は得られなかった。

請求の範囲

- 1. TをFeとCoの1種または2種、MをPtとPdの1種または2種としたとき、式〔 $T_x M_{1-x}$ 〕におけるXが0. 3以上で0. 7以下の範囲となる組成比でTとMを含有し、TとM以外の金属元素が(T+M)に対する原子百分比で30 at.%以下(0 at.%を含む)、残部が製造上の不可避的不純物からなる磁性合金の粒子の集合体であって、
- A. 面心正方晶の割合が10~100%であり、
- B. TEM観察により測定される平均粒径 (D_{TEM}) が 5 ~ 3 0 n m の範囲にあり、
- C. X線回折から導かれるX線結晶粒径(Dx)が4nm以上であり、
- D. 前記 D T EM の各粒子が互いに間隔をあけて分散した状態にあり、そして
- E. 下記の(1) 式を満たす粒子が 1 0 0 個のうち 9 5 個以上であり、且つ下記の
- (2) 式を満たしている、
- ことを特徴とする磁性合金粒子の集合体。
- $0.90 X_{av} \le X_{1}, X_{2}, \cdot \cdot \cdot X_{100} \le 1.10 X_{av} \cdot \cdot \cdot (1)$
- X₁, X₂, ・・・X₁₀₀ の標準偏差 σ ≤ 20% ・・・(2)

ただし、 $X_{\bullet \bullet}$ は前記の組成式〔 T_{\times} M_{1-x} 〕のXの値について、粒子の集合体として実測された値(粒子集合体の平均組成におけるXの値)を表し、 X_{1} X_{2} ・

- ・・X100 は、当該集合体のTEM-EDX測定において、測定視野内に粒子が 1000個以上入っている状態で任意に選んだ100個の粒子Xnについて、それらの粒子個々に測定された該組成式のXの値を表す。
- 2. 各粒子が互いに間隔をあけて分散した状態で流動性を有する請求の範囲1に記載の磁性合金粒子の集合体。
- 3. 各粒子が互いに間隔をあけて分散した状態でその位置が固定されている請求の範囲1に記載の磁性合金粒子の集合体。
- 4. 各粒子の表面に界面活性剤が被着している請求の範囲1に記載の磁性合金粒

子の集合体。

- 5. 粒子と粒子の間に、シランカップリング剤、チタネートカップリング剤またはアルミネートカップリング剤の少なくとも1種のカップリング剤が配位している請求の範囲1に記載の金属磁性粉。
- 6. X線結晶粒径 (Dx) 6 n m以上で保磁力H c が 1 0 0 0 0 e 以上である請求の範囲 1 に記載の磁性合金粒子の集合体。
- 7. TとM以外の金属元素は、下記のZ成分の群から選ばれる少なくとも1種である請求の範囲1に記載の磁性合金粒子の集合体。

Z成分: Ag、Cu、Sb、BiおよびPb

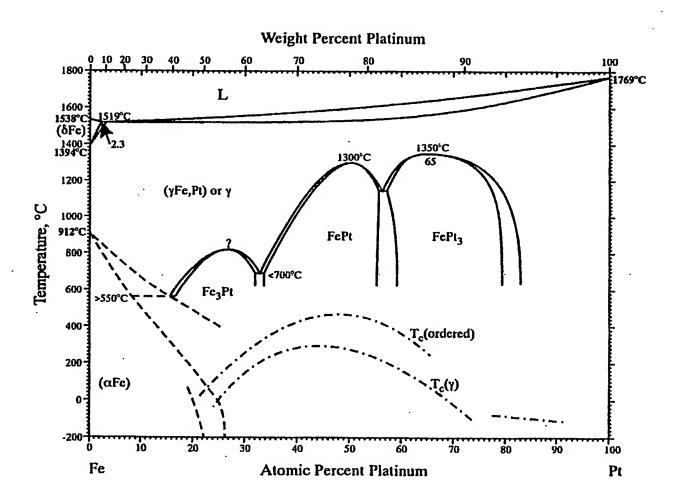
8. TとM以外の金属元素は、下記のN成分の群から選ばれる少なくとも1種である請求の範囲1に記載の磁性合金粒子の集合体。

N成分: Au、Ru、Rh、OsおよびIr

9. 粒子と粒子は、少なくとも1 n m以上のほぼ等間隔の間隙をあけて分散している請求の範囲1に記載の磁性合金粒子の集合体。

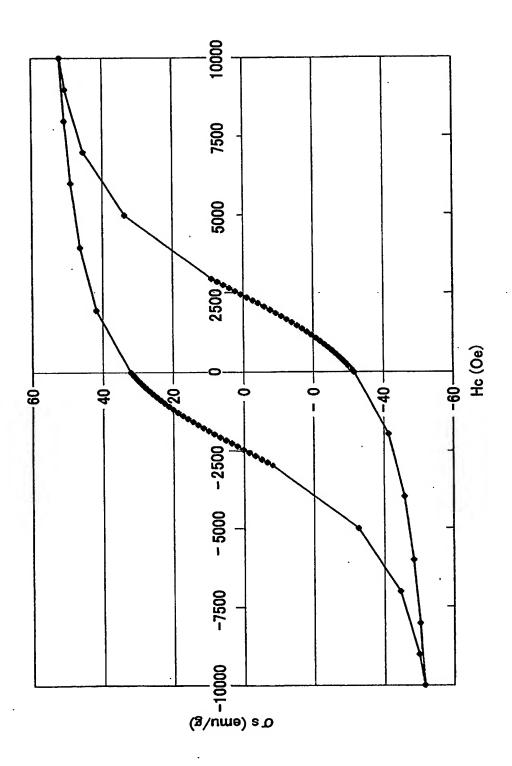
1/8

図 1



2/8

図 2



差替え用紙 (規則26)



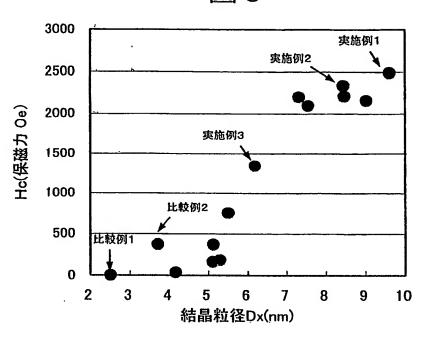
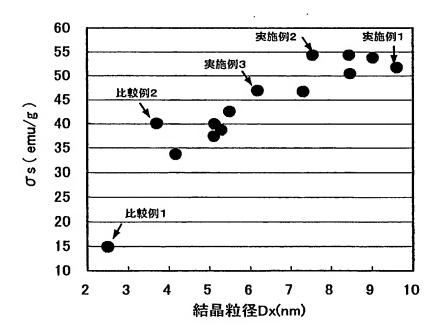
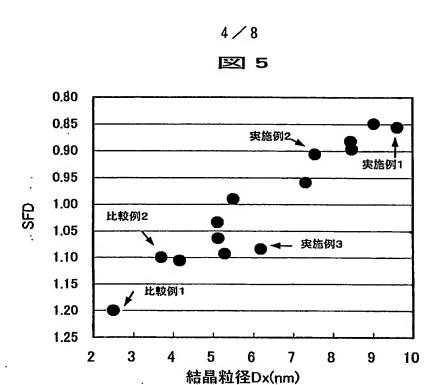
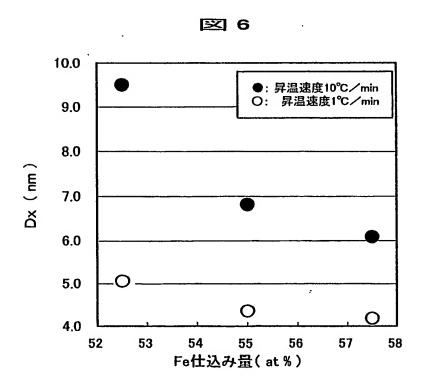


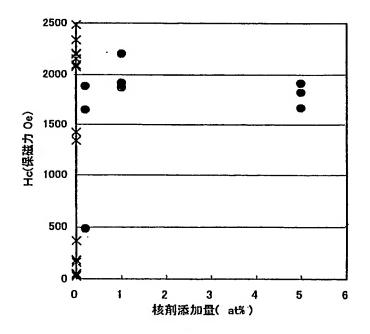
図 4





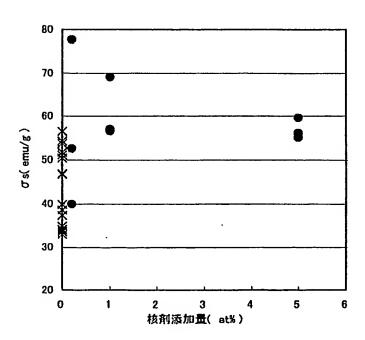


5/8 図7



●: 核剤添加 ×:核剤なし

図 8



●: 核剤添加 ×:核剤なし

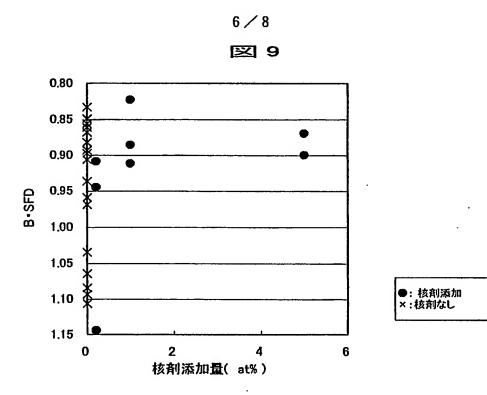
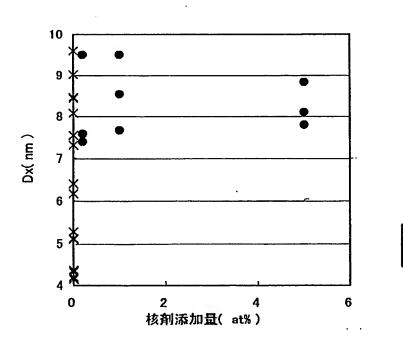
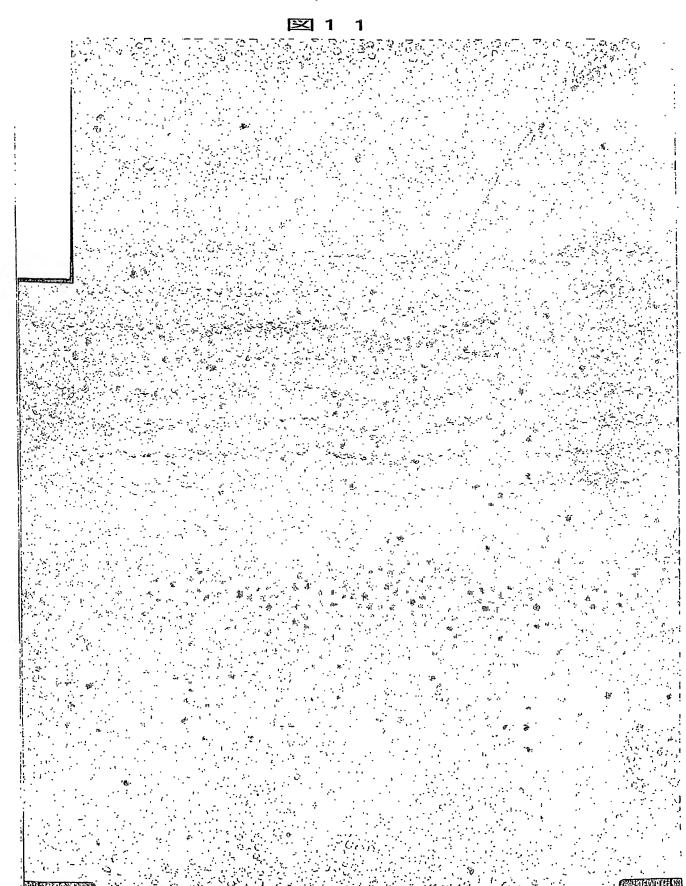


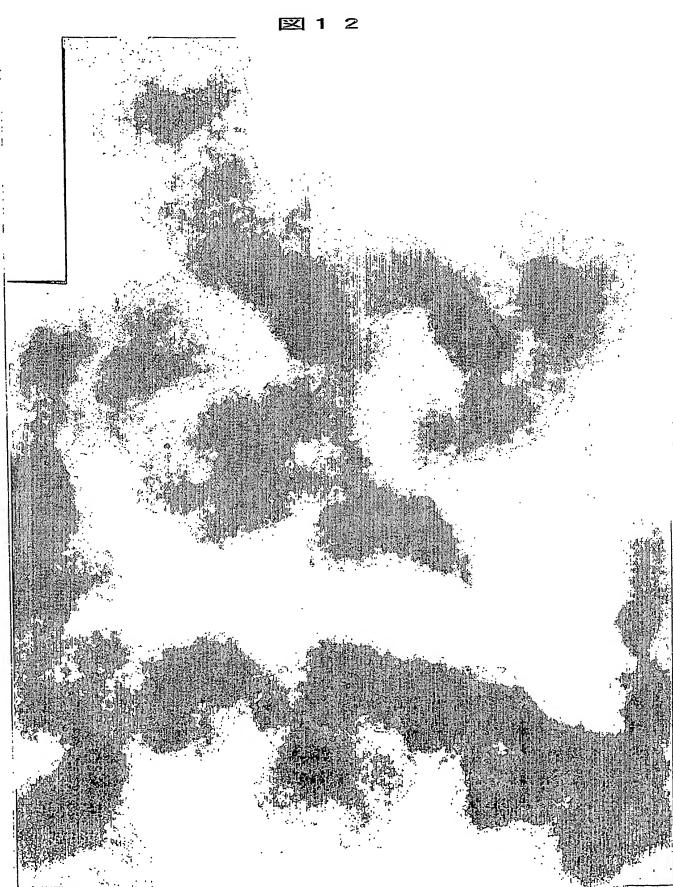
図10



●: 核剤添加 ×:核剤なし



8 / 8



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/011320

	101/012004/011320
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ B22F1/00, B22F1/02, C22C38/00	0, G11B5/706, G11B5/70, G11B5/714
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC	
B. FIELDS SEARCHED	
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ B22F1/00, B22F1/02, C22C38/00, G11B5/706, G11B5/70, G11B5/714	
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922–1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994–2004 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971–2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996–2004	
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)	
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category* Citation of document, with indication, where ap	
X WO 02/062509 A1 (Hitachi Max 15 August, 2002 (15.08.02), Claims; examples & US 2004-74336 A	tell, Ltd.), 1-9
Further documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.
Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search 01 November, 2004 (01.11.04)	Date of mailing of the international search report 22 November, 2004 (22.11.04)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer
Facsimile No. Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)	Telephone No.

国際調査報告 国際出願番号 PCT/JP2004/011320 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' B22F1/00, B22F1/02, C22C38/00, G11B5/706, G11B5/70, G11B5/714 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl B22F1/00, B22F1/02, C22C38/00, G11B5/706, G11B5/70, G11B5/714 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2004年 日本国登録実用新案公報 1994-2004年 日本国実用新案登録公報 1996-2004年 国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 X WO 02/062509 A1 (日立マクセル株式会社) 1 - 92002.08.15, 特許請求の範囲, 実施例 & US 2004-74336 A □ C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。 * 引用文献のカテゴリー. の日の後に公表された文献 ... 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 「E」国際出願目前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献 (理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 22.11.2004 01. 11. 2004 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 4 K 9269 日本国特許庁(ISA/JP) 井上 猛 郵便番号100-8915

電話番号 03-3581-1101 内線 3435

東京都千代田区段が関三丁目4番3号